ι	ı	L	ı
9			
•	¢	1	ĺ
•	1		
L		L	
Ĺ			
•			ļ
۰		۰	

JP60231349 Patent Number:

1985-11-16 Publication date:

KOGA NOBUHIRO Inventor(s):

TOSHIBA KK Requested Patent: Applicant(s)::

JP19840088165 19840501 Application

JP60231349

H01L23/48 IPC Classification: Priority Number(s):

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

molding resin is hard to attach. Therefore the deburring becomes easy. The surface roughness of the material of only the part of an inner lead part 2b the inner lead part 2b. The wire bonding between a semiconductor element 8 and the lead 2 is made easy. Or a plated layer 7 is attached only to the PURPOSE: To improve moisture resistance with respect to a semiconductor element, which is enclosed in a package, and to facilitate the deburning of a lead 2 is made rough by lapping, press or the like, and the adhesion of the inner lead part is made good. Or a partial plated layer 6 is provided of a molding resin, by differentiating the surface roughnesses and the surface materials of an outer lead part and an inner lead part. CONSTITUTION: For an outer lead part 2a, a material having a smooth surface roughness is used. Thus adhesion is made low and the burr of a inner lead part 2b and the different material can be formed.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

BEST AVAILABLE COPY

@日本国特许庁(JP)

①特許出願公開

@公開特許公報(A)

昭60-231349

@Int.Cl.

抵別記号

庁内整理委号

€公開 昭和60年(1985)11月16日

H 01 L 23/48

7357-5F

客査請求 未請求 発明の数 2 (全4頁)

❷発明の名称 リードフレーム

②特 取 昭59-88165

砂出 阿 昭59(1984)5月1日

母免 明 者 古 賀 仲 広 大分市大字松岡3500番地 株式会社東芝大分工場内

⑪出 顋 人 株 式 会 社 東 芝 川崎市幸区堀川町72番地

00代 理 人 并理士 猎 股 清 外3名

切 机 匠

1、R前の名称 リードフレーム

2、特許禁寒の乾燥

1 ベレット活転形と、このペレット活転がに 近常しパッケージ内に対入されるインナーリード 都およびこのパッケージ外に欠れするアウターリ ード部からなる複数のリードとを有するリードフ レームにおいて、質配インナーリード部の表面は 割く加工され、アウタリード部の表面は割に加工 されることを特徴とするリーやドフレーム。

2 ペレット場象部と、このペレット場象部に近接しパッケージ内に対入されるインナーリード部のよびこのパッケージ外に交出するアウターリード部からなる複数のリードとを有するリードフレームにおいて、約22インナーリード部の表面のみに所建の声きのメッキ器を影成したことを特別とするリードフレーム。

3. 九州の詳細な契例

(取明の技術分別)

この丸町は平均4、ペレット等を収削するパッケージに係り、4にアラステックパッケージに使用されるリードフレームに回する。

(元明の技術的な気とその問題点)

一般に単数の施むのプラスチックパックージ製 品の割割性を定める製陶としては、

O 半導体素子向体特にそのバッシベーション表 か

② アラスデックモールド制節の不執動会制量 (CI 「イオンサ)、

◎ モールド制数の晩粉、送粉れ、リードフレームとの出れり、

② 単時体出子の外指形流者が挙げられる。

この中で、非特体素子を形成するアルミ配飾の 政師を取扱引き起こす水分の良入に対しては基々 の対策が従られている。これはリードフレームと 制断との無利性を試験するラジフロによる試験は なとプレッシャークックテスト(PCTという) 等の方を以及な扱との間に相関が見られるという報告もあるためである(ドリケップス元行、ドリケップスプルーペーパーズ No 12 i S i Vi S i バッケージング技術、ボア草バッケージング実例と資動が 資価会別)。このように従来は研覧の配着性や気能性を上げるためにモールに技術あるいは研覧の 検討がおこなわれていた。

ところで、密着性あるいは気管性の利力に関しては、バッケージ内に引入されるリードフレールがもう1つの人をな数囚となっているが、これについては従来あまりと述が払われていなかった。

以来プラスチックパックージアロイ科学としては 2 アロイ 4 2 アロイ科技 2 アロイ科技 2 アロイ科技 2 アロイ科技 2 をおける 3 をおける 3 をおける 3 をおける 3 をおける 4 をおける 4 をおける 5 をおける

加1番は従来広く使用されているリードフレー

- 3 -

めにポンディンクエリアよりやや爪めに約1周で ほねで加んだ領域 6 内を部分メッポしたものかめ るにすぎない。

これらのメッキはアラステックパッケージを形成するモールド樹脂との形名れをお出ましてなかまたのではない。今後1.51.VLS1化が進むとパッケージの高速操化が増や進み、小型化を変なられている。こうした紹介というテーリード部からペレットを破れているの様子までのパスが節くなり、パッケージを構成する場面のみの対応では気を性や耐な性をはかることが同性となっている。

(別明の目的)

本乳的は上述の気勢にはづいてなされたもので、インナーリードはとでールド出版との発着性をよくして一ルド出版製版から使入して平穏体等子に足形質を与える水分をしゃ断することによりモールド制版製品の割裂性の内上を計り、供動性の高い製品を供給することのできるリードフレームを収集することを目的とする。

ムの構造を示す単語関である。ペレット 特性部 1 に不様体は子野のペレットが複数され、この相互 は 1 に一位が近常した初数のリード 2 が 尺列されている。ペレットは低部 1 に 4 切り 4 太子 を ダ で イ ンドし、この 4 均体 本子 と リード 2 との 間で イ ボ ンドし、この 4 均体 本子 と リード 2 との 間で イ ボ ンドし、 1 が 1 で の 5、 プラスチック 別話 1 り パ ・ シ内に 取納される。

なお、このモールド制能パッケージ内(部分3 内)に存在するリード2のな分をインサーリード、 その分がに欠出するリード2のが分をアウターリ ードと呼んでいる。アウクリードはタイパー4に 独数され、このタイパー4はリードフレーム5に 結合してリードフレームの単位ユニットが形成さ

この場合は集のリードフレームでは、リードフレームの表面を特に記憶をしたものはない。 強いてがければ、初送したダイボンドやワイヤボンドのためにリードフレームの全面をメッキするものや、ボンディングエリアのメッキ界を保持するた

- 1 -

(រូពេលស្បី)

上記日内を達成するため本孔のは、ペレットな 数部と、この私収がに近接しバッケージに対外 れたインナーリードがおよびこのバッケージ外外 欠出するアウクーリードがから成るリードとそれ するリードフレームにおいて、インナーリードを 取断を加くかエレ、アウクーリードが表面の りるか、あるいはインナーリードが表面のよう 別の存さのメッキ数を並けることを特徴とするリードフレームを提供するものである。

(元明の玄雄病)

以下、私付用版の前2回乃至第4別をお担して 本見前のいくつかの実施所を設用する。第3局の よび前4階はこの見前の実施所にはるプラスチッ クパッケージの新版図を示したものである。なら、 節2間は紅水のリードフレームを用いたパッケー ジの新術館であるが、これと対比しながらこの見 前の女婦所を設用する。

一般にモールド掲載とリードフレームとの間の 電視性はリードフレームの切開または新聞着さに 依存する点が多い。そしてリードフレームの映画 们でも和くすれば出るかは頂り、製品和させ市に すれば世帯がは尽くなる。

そこでパッケーシ内に収納される生物体系子の 制設性の高から考慮すると、インナーリーになの 管質性は及くし、関系対比後のモールド制能のパ リを取りやすくする点から考えるとアウターリー に部の密質性は悪い方が良い。

モこでこの2つの数本を同時に選定するように リードフレームの表面を加工すれば及いことにな る。 従来の全面メッキの方法ではメッキ面とモールに掛筋との形を作が良い 組合には、生物体系子 の耐能性は食くなるがパリが付着しやすくなり、 その逆の複合にはパリは付着しにくくなるが耐殺 性が軽くなる。

また部分メッキの総合には、メッキ面の密着サ が食い場合でもメッキは部分的にしかおこなわれ ていないため、インナーリーになの密着性とモールに制動のパリ付着性の問題とを同時に異足させ ることはできない。

- 7 -

自合には、アウターリードが28のみをラップは たはメッキ処理して世間性を配くする等の処理を 低してもない。

なお、3.3 所に示すように表面和さを到くした インナーリーにお2.5 との部分メッキ項もを配料 に送すように供成してもよい。

この場合には年頃化菓子8とペレットな板が1とのダイボンドが育業になるだけでなく、年度4数子8とリード2との間のワイヤーボンドも存業になるという和点がある。

なお符号をはポンディングワイヤを、 育10は ダイボンド和制品たとえば金シリコン等をそれぞれ 示したものである。なおを師和さの加工やメッキ 処理はリード2の表、皮、表面いずれでも可依で あるが、 反応に後すことによりその効果は大きくなる。

(形明の効果)

上記の狙く木丸引によれば、リードフレームと とモールド制御との把着性をお通じてアウターリ ード節とインナーリードなどではその表面和させ さらに取れれてなわれている部介メッキははリードフレームの数子 5 秋部 1 付近の表面のみに終されており、食品の無名性は必ずしも及くなかった。

また素材として製画剤さが削いものを使用した

- 8 -

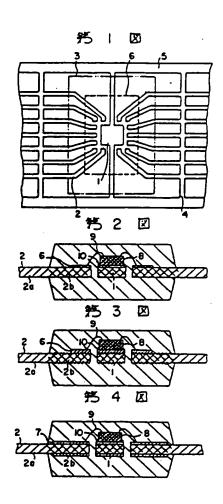
取るようにしたり、表面は質を表なるように成成したので、パッケージ内に収納させる平均はま子に対する耐能性の廃土を得ることができるとともに、モールド研動のパリ取りが容易になり、外はメッキ的が良くなるリードフレームを得ることができる。

4.動画の魚即な制物

前1節は従来使用されているリードフレームの供抱を示す平面面、前2節は従来のリードフレームを用いた半導体装置の断面面、第3面のよび 前4階は木丸川の実施例に係る半導体装置の断面 図である。

1 …ペレット店転店、2 …リード、2 m … アウ ターリード店、2 D … インナーリード店、7 …メ テキ店、0 …年製体素子

北至人代邓人 拓 趾 希



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:	
☐ BLACK BORDERS	
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES	
☐ FADED TEXT OR DRAWING	
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING	
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES	
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS	
GRAY SCALE DOCUMENTS	
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT	
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY	

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.